



IICM2010

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT

ZANJAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK- INDTITUTE FOR ADVANCE STUDIES IN BASIC SCIENCE(IASBS)

6,7 OCTOBER 2010

Use of TRIZ in Invention Evaluation as an Intellectual Capital

Dr. Keyvan Asghar
Payan Amini
Hamed Bahrami

Abstract:

Today, the importance of innovation and patents is obvious for research centers and companies on the basis of knowledge because of obtaining the legal protections, but due to financial constraints when an innovation is patentable, this question must be asked yet “is the patent valuable for the inventor or patent owner?” In this research we apply TRIZ as an problem solving methodology to one of the patent applications received by technology transfer office of Isfahan Science and Technology Town . In order to achieve it we should: 1) Figure out patent levels and heuristics already used in the field; 2) Study trends of technology evolution; 3) Identify problems important for Technology development and predict difficulties that this technique might face during implementation; 4) Find possible solutions to these problems using TRIZ methodology. The goal of this research is to inspect usefulness of this methodology for comment in future of various technologies and technology valuation for investment and determine the effective parameters in accuracy of results of this technique.

Key words(5 words): Invention Evaluation, Patent Analysis, Triz



INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT

ZANJAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK- INSTITUTE FOR ADVANCE STUDIES IN BASIC SCIENCE(IASBS)

6,7 OCTOBER 2010

استفاده از تریز در سنجش و ارزیابی اختراع به عنوان یک دارایی فکری

کیوان اصغری^{۱*}، پایان امینی^۲، حامد بهرامی^۳

۱- سرپرست دفتر انتقال فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان kasghari@istt.ir

۲- کارشناس دفتر انتقال فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان pamini@istt.ir

۳- کارشناس دفتر انتقال فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان h.bahrami@ch.iut.ac.ir

چکیده:

امروزه اهمیت ثبت نوآوری و اخذ پتنت با توجه به حمایت های قانونی آن برای مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان روشن شده است، با این حال به خاطر محدودیت های مالی وقتی یک نوآوری قابل پتنت کردن باشد، این سوال باید پرسیده شود که "آیا بدست آمدن پتنت منفعتی برای مخترع یا شرکت مالک آن دارد؟"

در این تحقیق با اعمال روش تریز به عنوان یک روش شناسی حل مسئله، به یکی از درخواست های ثبت خارجی رسیده به دفتر انتقال فناوری شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان سعی شده است که به پرسش فوق پاسخ داده شود. بدین منظور باید مراحل زیرطی شود:

۱- معین کردن سطح و میزان ابتكاری بودن پتنت هایی که در این زمینه وجود دارند.

۲- مطالعه سیر تکامل تکنولوژی به کار رفته در نوآوری.

۳- تعیین مسائل مهم در توسعه تکنولوژی و پیش بینی مشکلاتی که این تکنیک در مراحل اجرا با آن مواجه خواهد شد.

۴- پیدا کردن راه حل های مناسب برای این مشکلات با استفاده از روش تریز.

هدف از این تحقیق بررسی مفید بودن این روش شناسی برای قضایت در مورد آینده تکنولوژی های مختلف و ارزیابی فناوری جهت سرمایه گذاری و تعیین پارامترهای اثر گذار در صحت نتایج حاصل از اعمال این تکنیک است.

کلیدواژه فارسی: پیش بینی تکنولوژی، ارزیابی اختراق، تحلیل پتنت، تریز

Keywords: Technology Forecasting, Invention Evaluation, Patent Analysis, Triz,

- مقدمه

از آنجا که شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از میان تقاضا های مختلف فقط حمایت مالی از برخی پتنت ها را به عهده می گیرد، لازم است اختراعاتی که آینده روشن تری چهت سرمایه گذاری دارند انتخاب شوند. در این راستا دفتر انتقال فناوری این مسؤولیت را به عهده دارد. بدین منظور جستجوی روش هایی که بتوانند به ارزیابی یک اختراق کمک کنند، ضروری به نظر می رسد.

یکی از تقاضاهای رسیده به این دفتر اختراقی با عنوان "ساخت یک آشکارساز ریاضی کترون جدید" بوده است. آشکارساز ریاضی کترون^۱ (ECD) یکی از آشکارسازهای کروماتوگرافی گازی است که کاربردهای زیادی در شناسایی ترکیبات سمی دارد.

هدف اصلی از این تحقیق اعمال تریز به ECD است. برای رسیدن به این هدف ما باید مراحل زیر را طی کیم [۱]:

۱- معین کردن سطح و میزان ابتكاری بودن پتنت هایی که در این زمینه وجود دارند.

۲- مطالعه تکامل ECD

1. Electron capture detector (ECD)



INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT

ZANJAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK- INSTITUTE FOR ADVANCE STUDIES IN BASIC SCIENCE(IASBS)

6,7 OCTOBER 2010

- 3- تعیین مسائل مهم در توسعه ECD و پیش بینی مشکلاتی که این تکنیک در مراحل اجرا با آن مواجه خواهد شد.
 - 4- انتخاب ابتكارات عمومی مفید از پایگاه اطلاعاتی تریز برای توسعه های آشکارساز در آینده.
 - 5- پیمایش راه حل های مناسب برای این مسائل با استفاده از روش تریز.
- بعد از یک مقدمه کوچک در مورد تریز، نتایج دو مرحله اول در زیر آورده شده است^۱. سپس در مورد آینده این تکنیک پیشگویی هایی خواهد شد.

2- آشکارساز ربايش الکترون

از سال 1960 نوع جدیدی از آشکارسازها برای کروماتوگرافی گازی به نام آشکارساز ربايش الکترون به وجود آمد^[۲]. آشکارساز ربايش الکترون یکی از پرکاربردترین آشکارسازها برای نمونه های زیست محیطی است. این آشکارساز حساسیت و گزینش پذیری خیلی بالایی در تعیین و اندازه گیری آفت کش های هالوژنه، بی فنیل های هالوژن دار شده، استروئیدها و آمینو اسیدها است. آشکارساز ربايش الکترون تنها آشکارسازی است که می تواند کلروفلوروروكربن ها و آفت کش های کلر دار را در مقادیر ناچیز شناسایی کند.

3- معرفی تریز

واژه TRIZ (تریز) برگرفته شده از حروف اول کلمات در عبارت روسی زیر می باشد : «Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch» (Theory of Inventive Problem Solving) که برابر انگلیسی آن عبارت «Solving TIPS» (با مخفف TIPS) است که به معنی نظریه حل ابداعانه ای مسئله می باشد. تریز یک روش شناختی حل مسئله ساخت یافته است که به اعمال ابتكارات عمومی شناخته شده در حل مسائل مهم کمک می کند. آلت شولر کاشف تریز، با مطالعه پتنت ها ابتكارات عمومی را که قابل اعمال به زمینه های تکنیکی مختلف هستند، نشان می دهد. مزیت بزرگ TRIZ، در مقایسه با خط مشی های دیگر، در انتخاب درست منابع برای بدست آوردن دانش توسط آلتاشولر بود که همان پتنت ها بودند. پتنت ها می توانند منبع اصلی اطلاعات برای TRIZ باشند چرا که 80٪ دانش فنی در پتنت ها موجود است. اکثر ابتكارات مدرن TRIZ با مطالعه پتنت ها توسعه بیشتری یافته اند^[۳].

آلتاشولر بیش از 200000 اختراع ثبت شده (پتنت) را مورد بررسی قرار داد تا متوجه شود اختراعات به عنوان مسئله های ابداعی (یعنی مسئله هایی که راه حل آنها مشخص نیست و بایستی آن را با روش های خلاق و ابداعی کشف کرد) چگونه حل شده اند. از بین این تعداد آلتاشولر 40000 اختراع مهم و برجسته و به عبارتی راه حل های خلاق و ابداعی اصلی را مورد مطالعه عمیق تر قرار داد. براساس نتایج حاصل از این نوع مطالعات خلاقیت شناسی تحلیلی، آلتاشولر به کشفیات بسیار مهمی دست یافت و اصول، مفاهیم و روش های TRIZ را به عنوان یک علم نوین و بسیار با ارزش به جهان ارائه نمود.

سه نتیجه اصلی این پژوهشها، به قرار زیراست:

1- مسایل و راه حل های آنها، در صنایع و علوم مختلف تکرار می شوند؛

2- علت این امر این است که برای نظر دادن در مورد آینده این تکنیک و اطمینان سرمایه گذاری در این زمینه مطالعه همین دو مرحله کافی به نظر می رسد.

2. Technical knowledge



INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT

ZANJAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK- INSTITUTE FOR ADVANCE STUDIES IN BASIC SCIENCE(IASBS)

6,7 OCTOBER 2010

- 2 - روند تکامل فری، در صنایع و علوم گوناگون تکرار یذیرند؛
- 3 - نوآوریها و اختراعات انجام شده در یک حوزه علمی، بر دیگر عرصه ها و زمینه های دانش تاثیر می گذارند.
- آل شولر و شاپیرو^۱ ایده رتبه بندی را که یک فعالیت معمول و قدیمی در سایر رشته ها (مثل هتل ها و ...) بود، در جهان اختراعات، ایده ها و ابداعات مطرح کردند. آن آغاز TRIZ بود. آل شولر و شاپیرو پنج سطح از اختراق را از بین مستندات حقوقی بی ارزش (با ابتکار خیلی کم) و کشفیات واقعاً جدید و غیرمنتظره بر پایه دشواری مسئله
- تفاوت بین یک نمونه شناخته شده قدیمی تر و راه حل جدید و
- فاصله علم از زمینه مورد استفاده مخترع برای راه حل جدید،
- پایه گذاری کردند. پنت هایی که نمایش دهنده یک تغییر ساده در یک طرح بودند به پایین ترین سطح ارجاع داده می شوند. پنت هایی که سیستم را به طریقی تغییر می دهند ابتکاری تر، در حالی که پنت هایی که آغازگر یک علم جدید هستند ابتکاری ترین هستند. سطح یک نوع مشخصه مقداری است که قابل محاسبه نیست. سطح یک اختراق توسط متخصصان بر پایه چند معیار تخمین زده می شود، مثلاً وسعت تغییری که با راه حل جدید در یک تکنیک اتفاق افتاده است.
- سطح 1: مسائل روتین حل شده، بعد از یک تلاش مختصر، توسط روش های شناخته شده در یک زمینه تحقیقاتی و یا داخل یک شرکت (32٪ راه حل ها در این سطح اتفاق می افتد^۲). چنین راه حل هایی تغییرات کوچک و بدون دگرگونی اساسی را در یک نمونه اولیه موجود نشان می دهند.
- سطح 2: تصحیحات کوچک در یک تکنیک موجود، با روش هایی که در صنعت شناخته شده اند (حدود 45٪). چنین راه حل هایی نیاز به داشتنی از فقط یک زمینه مهندسی دارند. تکنیک موجود اندکی تغییر می کند که این تغییر شامل خصوصیات جدید است که منجر به یک پیشرفت صریح می شود.
- سطح 3: پیشرفت عمده و تغییرات رادیکال از نمونه اولیه ای که قبلًا شناخته شده است با استفاده از روش ها و داشتنی از سایر نظام ها^۳ که گاهی اوقات خیلی از زمینه مهندسی یا صنعت مربوط به آن تکنیک دور است (حدوداً 18٪). تغییرات قابل توجه بوده و یک کیفیت جدیدی نتیجه شده است. اختراقات سطح 3 یک تکنیک موجود را بطور عمده بهبود می بخشدند.
- سطح 4: تولیدات جدید که از اصول جدید ویژه برای انجام نقش اساسی یک تکنیک استفاده می کند (4٪). به عبارت دیگر پیشرفت در سطح 4 از مفاهیمی استفاده می کند که قبلًا در مهندسی خیلی کم شناخته شده بودند.
- سطح 5: کشفیات ویژه نادر یا اختراقات پشگام در یک تکنیک جدید (کمتر از 1٪)، که معمولاً بر اساس کشف بزرگ در برخی علوم پایه ای یا جدید یا شناسایی یک نیاز جدید می باشد.
- آل شولر و سایر متخصصان تریز بعد از مطالعه تعداد بسیار زیادی پتنت در سطوح بالا، یک مجموعه عمومی از ابداعات اختراعی را شناسایی و کدبندی کردند که در تعداد زیادی از زمینه های تکنیکی از پژوهشی گرفته تا مهندسی نرم افزار استفاده می شود. اکنون بیشتر از 100 تا از این ابتکارات شناخته شده اند^[۴].
- یک تکنیک در حین این که در طول یک چرخه زیستی از تولد، کودکی، رشد، بلوغ و مرگ نمو می کند، باید بهتر شود در نتیجه کارابی^۵ آن از نمودار های به اصطلاح S شکل پیروی کند. معمولاً در طول تکامل یک تکنیک توانایی آن در برآورده کردن نیاز انسان ها (مانند آشکارسازهای حساس تر و کوچک تر) افزایش پیدا می کند، در حالی که قیمت و مصرف انرژی آن کاهش می یابد در نتیجه تکنیک ایدال تر می شود.

1. Genrich S. Altshuller and Ralph B. Shapiro

3. این درصد مربوط به دوره 1956 – 1969 است.

3- disciplines

4- performance



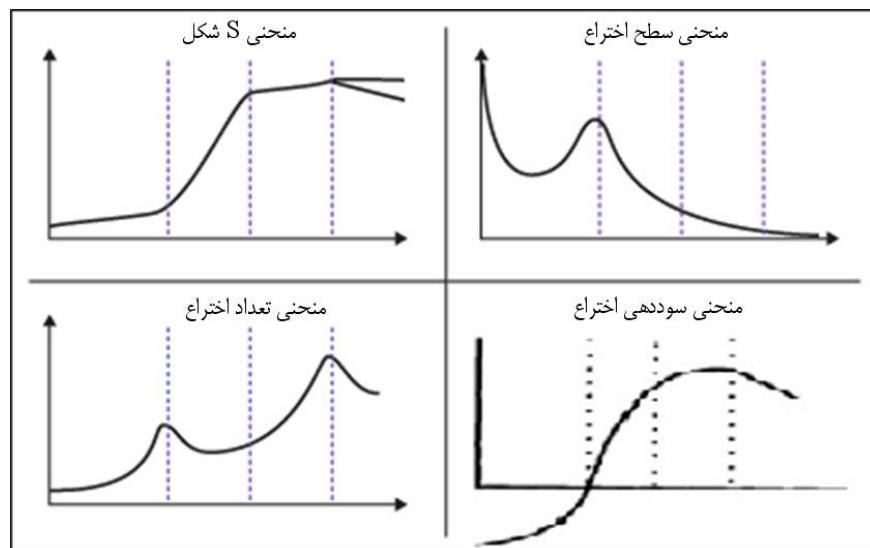
IICM2010

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT

ZANJAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK- INSTITUTE FOR ADVANCE STUDIES IN BASIC SCIENCE(IASBS)

6,7 OCTOBER 2010

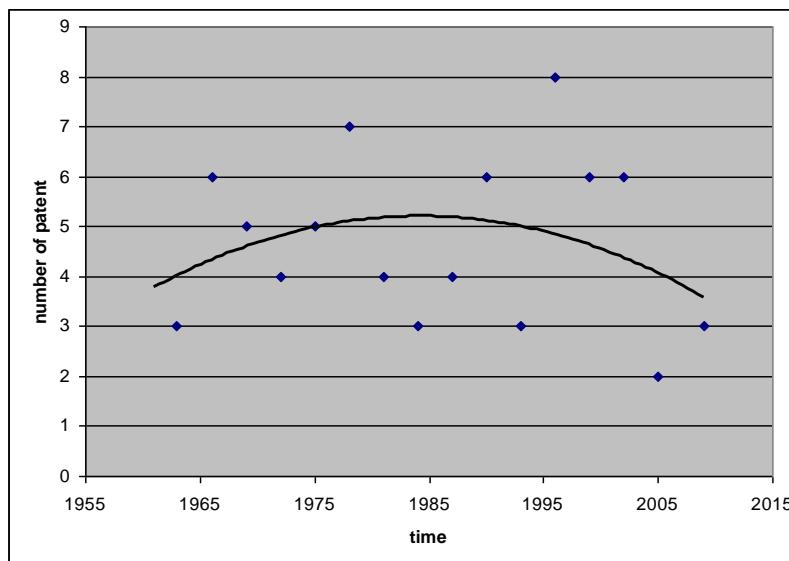
برای این که بفهمیم یک تکنیک در کدام مرحله از تکامل خود حضور دارد، تریز پیشنهاد می کند تا از دو تا ماتریکس از آنالیز پتنت به عنوان مثال تعداد پتنت و سطح اختراع بعلاوه ماتریس های متدالوگاری و سوددهی^۱ استفاده کنیم. شکل ۱ روندها و ارتباطات مشاهده شده در این ماتریکس ها را نشان می دهد. این روندها برای تکنیک های مختلف متدالوگاری.



شکل ۱: منحنی های توصیف گر موقعیت یک تکنولوژی در مسیر تکاملی خود بر اساس تریز

۴- پتنت ها در زمینه آشکارسازهای ربايش الکترون

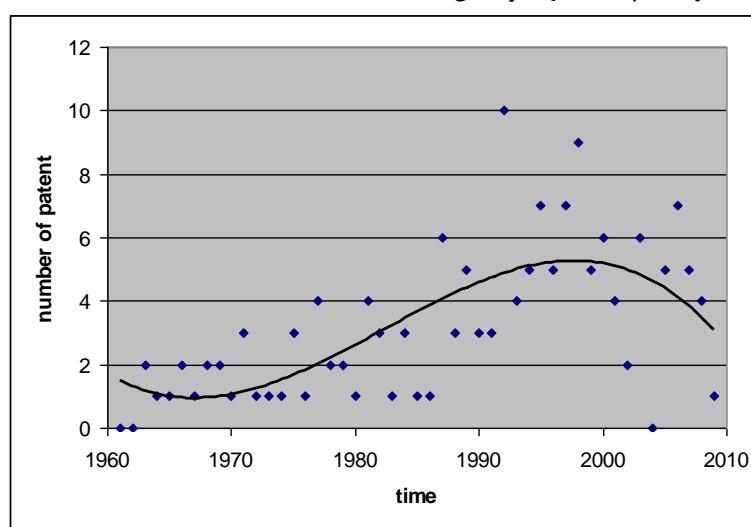
در این تحقیق ابتدا حدود 450 پتنت منتشر شده از سال 1960 تا ژانویه 2009 در زمینه آشکارسازهای ربايش الکترون جمع آوری شدند. از این میان 200 پتنت که از اهمیت بیشتری برخوردار بودند انتخاب شدند. علت این انتخاب این واقعیت است که تعداد زیادی از پتنت ها برای ترئی قابل استفاده نیستند چون به سطوح پایین تعلق دارند. پتنت های انتخاب شده به دو دسته تقسیم شدند. دسته اول پتنت های مرتبط با ساخت این نوع آشکارسازها و دسته دوم پتنت های مربوط به کاربرد این آشکارساز در زمینه های مختلف تحقیقاتی بودند. داده ها برای تعداد پتنت ها بر حسب سال انتشار رسم شده و با یک نمودار مرتبه دوم فیت شد. همانطور که در شکل ۲ نشان داده شده، نمودار یک روند افزایشی و سپس کاهشی دارد و حداقل تعداد پتنت ها در حدود سال 1990 است.



شکل 2: منحنی تعداد اختراعات ثبت شده مربوط به آشکارساز رایش الکترون در USPTO

نکته قابل ذکر در اینجا این است که انتخاب پتنت ها در این تحقیق با دید کاملاً علمی صورت گرفته و این عامل تعداد پتنت ها را محدود کرده است. منظور این است که پتنت هایی که مورد بررسی نهایی قرار گرفته اند آنهایی هستند که از بین دهها آشکارساز موجود دقیقاً با آشکارساز رایش الکترون مرتبط بوده اند.

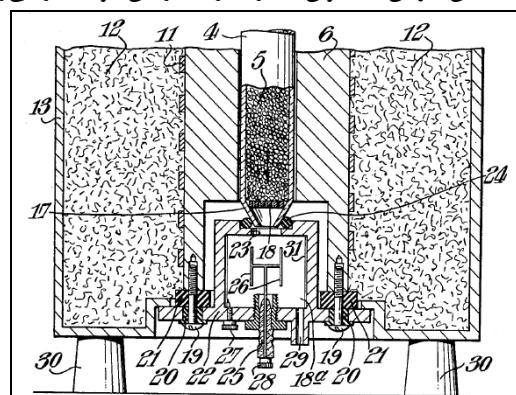
در انجام این تحقیق فقط اختراعات ثبت شده در اداره ثبت ایالات متحده مدنظر بوده است، اما در واقع خیلی از پتنت ها در این زمینه وجود دارند که اصلاً در ایالات متحده ثبت نشده اند. لذا جهت وارد کردن این پتنت ها در تحقیق حدود 90 پتنت شامل پتنت های اروپایی، ژاپنی و WIPO در زمینه آشکارساز های رایش الکترون در رسم نمودار تعداد پتنت ها بر حسب سال وارد شدند. داده ها برای تعداد پتنت ها بر حسب سال انتشار رسم شده و با یک نمودار مرتبه سوم فیت شد. همانطور که در شکل 3 نشان داده شده، نمودار یک روند افزایشی و سپس کاهشی دارد. حداکثر تعداد پتنت ها در حدود سال های 1996-97 است.



شکل 3: منحنی تعداد اختراعات ثبت شده مربوط به آشکارساز رایش الکترون در WIPO، JP، EP، USPTO و

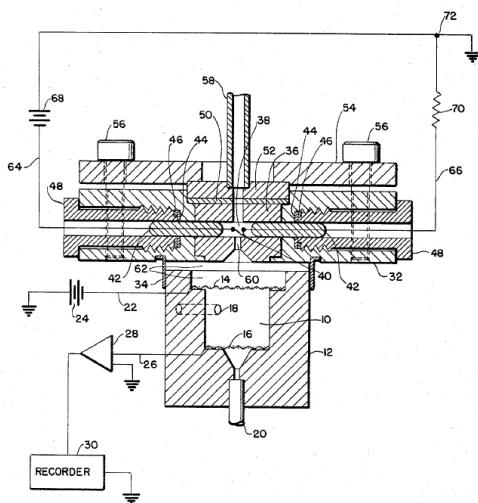
سطح پتنت‌ها از طریق آنالیز پتنت‌های جمع‌آوری شده و مرتب کردن آنها در رنج سطح 1 (پایین‌ترین) تا سطح 5 (بالاترین) انجام شد. در زیر با چند مثال نحوه تقسیم کردن این اخترات است در سطوح مختلف شرح داده شده است.

پتنت شماره US3046396 که در آن یک روش جدید برای شناسایی نمونه‌های گازی با غلظت کم برای اولین بار معفوی شد، در این روش از یک محفظه با یک منبع رادیواکتیو استفاده شده که با یونیزه کردن یک گاز الکترون‌های آزاد را تولید می‌کند. این الکترون‌ها با اختلاف ولتاژ به سمت یک الکترود حرکت می‌کنند و جریان ثابت را ایجاد می‌کنند. با ورود نمونه‌هایی که خصلت ریاضی الکترون دارند به این محفظه، جریان ثابت کاهش می‌یابد. این کاهش جریان به عنوان معیاری از مقدار این مواد بکار می‌رود.



شکل 4: شماتیک از ساختار آشکارساز ریاضی الکترون مربوط به پتنت شماره US3046396

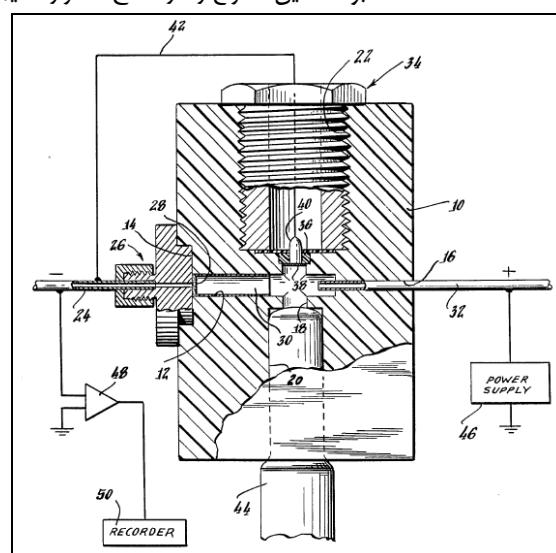
این دقیق‌نحوه عملکرد آشکارسازی است که امروزه با نام آشکارساز ریاضی الکترون شناخته می‌شود. چون برای اولین بار در این اختراع مطرح شده، ما آن را به عنوان یک اختراع در سطح 4 در نظر گرفته‌ایم.
پتنت شماره US3378725 که در آن همان ECD ساخته شده اما برای تولید الکترون‌های آزاد در آن به جای منابع رادیواکتیو از تخلیه الکتریکی استفاده شده است. شایان ذکر است که این اولین پتنت در زمینه آشکارساز ریاضی الکترون است که منبع تولید الکترون آن چیزی غیر از مواد رادیواکتیو می‌باشد.



شکل 5: شماتیک از ساختار آشکارساز ریاضی الکترون مربوط به پتنت شماره US3378725

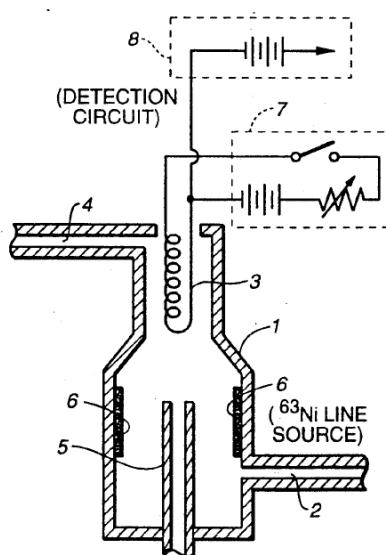
همچنین تغییرات اساسی هم در ساختار آشکارساز ایجاد شده بود، بطوری که برای اولین بار فضای داخلی آشکارساز به دو ناحیه تقسیم شده بود، یک ناحیه برای تولید الکترون ها و یک ناحیه برای برهمنکش الکترون ها با مواد شیمیایی. این پنتت در سطح 3 قرار گرفت.

در پنتت شماره US4740695 باز یک ECD ساخته شده که در آن از یک ماده که با برخوردتابش UV از خود الکترون منتشر می کند به عنوان منبع تولید الکترون استفاده شده و ساختار متفاوتی با آشکارسازهای ثبت شده تا زمان خود داشته است، اما چون قبلاً از یونیزاسیون نوری برای تولید الکترون در ECD ها استفاده شده بود، ما این اختراع را در سطح 2 قرار دادیم.



شکل 6: شمایی از ساختار آشکارساز رباش الکترون مربوط به پنتت شماره US4740695

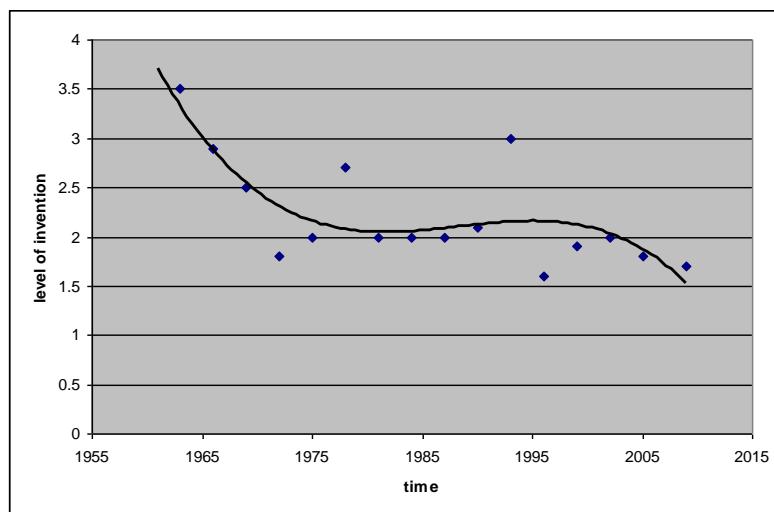
پنتت شماره US5317159 آشکارسازی بود که نه منبع یونیزاسیون جدید و نه ساختار جدیدی داشته، اما تغییرات ناچیزی در الکترود جمع کننده انجام شده بود که باعث خروج آلودگی ها از آشکارساز و پایداری پاسخ آشکارساز می شد.



شکل 7: شمایی از ساختار آشکارساز رباش الکترون مربوط به پنتت شماره US5317159

با توجه به این که در این پنجمین دگرگونی اساسی در تکنولوژی موجود انجام نشده بود و همچنین روشی که برای حل مشکل در آن بکار رفته بود (گرم کردن ناحیه الکترود جمع کننده توسط فیلامانی که به یک منبع تغذیه متصل بوده)، روشی شناخته برای افراد ماهر در این فن بوده، ما این پنجم را در سطح 1 قرار دادیم.

در ادامه میانگین سطح پنجمین مربوط به هر سال بدست آمد و سپس میانگین سطح پنجمین به ازای هر سه سال با گذشت زمان رسم شد. نقاط بدست آمده که با نمودار مرتبه سوم فیت شده است در شکل 8 نشان داده شده است.

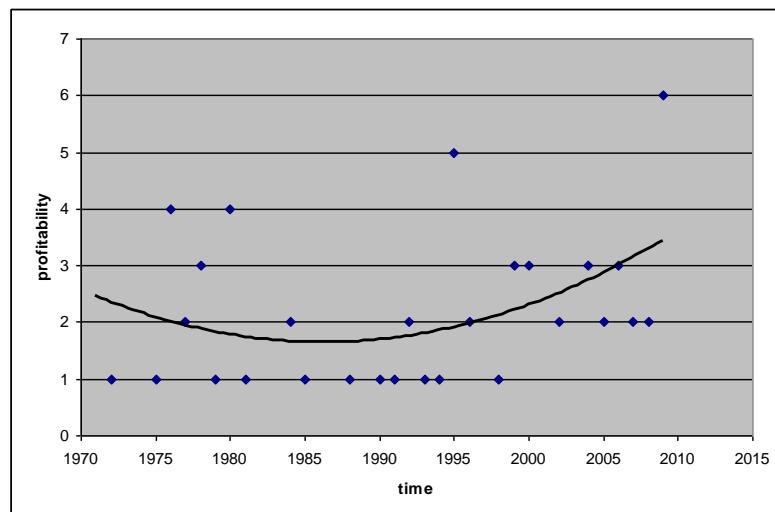


شکل 8: منحنی سطح اختراعات مربوط به آشکارساز رایش الکترون بر حسب سال

بطور معمول یک زمینه تکنولوژی با اختراعاتی در سطح خیلی بالا شروع می‌شود چراکه یک مفهوم جدید وارد تکنولوژی شده است. با گذشت زمان به علت تغییرات و اصلاحات کوچک در ایده اولیه ، میانگین سطح اختراقات بتدریج کاهش می‌باید. آنالیز سطح پنجم در زمینه آشکارساز رایش الکترون هم همین روند را نشان می‌دهد با این تفاوت که در نظر گرفتن اختیع سطح 5 برای این زمینه منطقی به نظر نمی‌رسد، چرا که اختراقات سطح 5 مربوط به کشفیات ویژه ای است که تحول عظیمی در یک شاخه از علم به وجود بیاورد و از نظر نگارنده آشکارساز رایش الکترون چنین ویژگی را ندارد.

برای تعیین میزان سودهای^۱ آشکارسازهای رایش الکترون بگذشت زمان ، پنجمین ای که از آشکارسازهای رایش الکترون استفاده کردند مورد بررسی قرار گرفتند. شایان ذکر است که هیچ یک از این پنجمین با آنها ای که در نمودار تعداد پنجمین استفاده شده‌اند یکی نیستند. این داده‌ها که با یک نمودار مرتبه دوم فیت شده‌اند در شکل 9 نشان داده شده‌اند.

1. Profitability



شکل ۹: منحنی سوددهی آشکارسازهای رایش الکترون بر حسب سال

- در ادامه جهت تکمیل پژوهش نمودارهای بدست آمده با نمودارهای مدل مقایسه شدند. از مقایسه شکل ۳ و ۸ با شکل ۱ می‌توان نتیجه گرفت که آشکارسازهای رایش الکترون بین سال‌های ۱۹۶۰-۱۹۶۲ متولد شده و فقط وارد مرحله دوم (بلغه^۱) از رشد تکنیکی خود شده‌اند. شکل ۸ نشان می‌دهد که این انتقال طی سال‌های ۱۹۹۵-۱۹۹۲ بعد از یک دوران کودکی نسبتاً طولانی (۱۹۶۳-۱۹۹۱) اتفاق افتاده است. شکل ۹ نیز این نتیجه را تایید می‌کند زیرا از حدود سال ۱۹۹۰ یک روند افزایشی را در سوددهی یا کارایی این نوع آشکارساز نشان می‌دهد که با نمودارهای مدل همخوانی خوبی دارد.
- در ادامه پژوهش یک بررسی روی مالکان پتنت‌های مرتبط با ساخت این نوع آشکارسازها انجام شد. ۵ تا از مالکان اصلی در زیر آورده شده‌اند

BECKMAN INSTRUMENTS INC ○

Nat, Res Dev (GB) . NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT CORPORATION •

Varian Associates, Inc. (Palo Alto, CA)

Valco Instruments, Co. (Houston, TX)

Hewlett-Packard Company (Palo Alto, CA)

البته دامنه زمانی فعالیت این مالکان متفاوت است. به عنوان مثال BII و NRD از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۸ VIC در دهه آخر

قرن بیستم در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در عوض HPC بیش از سه دهه (۱۹۷۰-۲۰۰۰) در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

5- نتیجه‌گیری

چند صد پتنت ایالات متحده که در زمینه آشکارسازهای رایش الکترون انتخاب شده بودند، در چارچوب تریز آنالیز شدند. چنین آنالیز پتنتی برای شناخت سیر تکامل ECD و برای تجسم آینده آن کمک خواهد کرد. نتایج گزارش شده در مقاله نشان می‌دهد که ECD فعلاً



IICM2010

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT

ZANJAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK- INSTITUTE FOR ADVANCE STUDIES IN BASIC SCIENCE(IASBS)

6,7 OCTOBER 2010

در مرحله دوم از تکامل تکنیکی خود رشد خواهد کرد. در نتیجه توسعه این تکنیک امیدبخش و سرمایه گذاری در این زمینه منطقی به نظر می رسد. همچنین با توجه به نمودار های مربوط به آنالیز پنت پیشینی می شود در سالهای آینده تعداد پنت ها در این زمینه افزایش یابد.

پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی برای بدست آمدن نتایج بهتر دامنه زمینه فنی مورد مطالعه را گسترش دهیم.

به نظر می رسد در تکنیک بکار رفته در این پژوهش نظر شخصی محقق در نتیجه نهایی موثر است. این بدان معنی است که اگر این تحقیق توسط شخص دیگری تکرار شود این احتمال وجود دارد که نتایج بدست آمده اندکی متفاوت باشد. همچنین هرچه موضوع مورد نظر وسیعتر باشد یعنی تعداد پنت ها در آن زمینه بیشتر باشد پاسخ مناسبتری از این تکنیک بدست می آید.

به همین دلیل جستجوی روشی که هم کمتر تحت تاثیر نظر شخصی محقق باشد و هم قابل اعمال به موضوعات ریزتر (که تعداد کمتری پنت برای آن ها وجود دارد) باشد ضروری به نظر می رسد.

6- مراجع:

1. Savransky, S. D., Wei, Tz-Chin, "TRIZ Analysis of US Patents in ovonic phase change memory, Journal of Ovonic Research", Vol. 1, No. 3, 2005, p. 33–39.
2. Lovelock, J. E., Lipsky, S. R., "Electron Affinity Spectroscopy—A New Method for the Identification of Functional Groups in Chemical Compounds Separated by Gas Chromatography", J. Am. Chem. Soc., Vol. 82, 1960, pp. 431-433.
3. Savransky, S. D., "Engineering of Creativity: Introduction to TRIZ Methodology of Inventive Problem Solving", CRC Press, 2000, pp. 408.
4. M. A. de Carvalho, S. D. Savransky, Tz-Chin Wei, 121 Heuristics for Solving Problems, LuLu, 2004, pp. 346 (ISBN: 1-4116-1689-8).